

- [4] A b e l e s B., T i e d j e T., S t a s i -
e w s k i H.C., D e c k m a n H.W., P e r -
s a n s P.D., L i a n g K.S., R o x l o C.D. //
Superlattices and Microstructures. 1985. V. 1. N 2.
P. 115-118.
- [5] H i r o s e M., M i j a z a k i S. // J. of Non -
Cryst. Solids. 1987. V. 97-98. N 1. P. 23-30.
- [6] J i a n g Y.L., H w a n g H.L. // Jap. J. of
Appl. Phys. 1988. V. 27. N 12. L2434-L2437.

Поступило в Редакцию
21 февраля 1990 г.

Письма в ЖТФ, том 16, вып. 10 26 мая 1990 г.
06.2; 06.3; 07

© 1990

О ВОЗМОЖНОСТИ СОКРАЩЕНИЯ ДЛИТЕЛЬНОСТИ
ИМПУЛЬСОВ ЗА СЧЕТ КООПЕРАТИВНОГО ЭФФЕКТА
В ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ЛАЗЕРАХ
С ВНЕШНИМИ РЕЗОНАТОРАМИ

В.А. Ю р е в и ч

Исследования по генерации сверхкоротких импульсов (СКИ) полупроводниковыми инжекционными лазерами приобрели актуальность в последнее время в связи с поиском перспективных путей создания следующего поколения устройств оптической связи с обработкой информации с существенно большей скоростью передачи данных. Диапазон длительности СКИ в несколько пикосекунд и доли пикосекунд, достигнутый в ряде работ [1-3], оказывается сравнимым с параметром τ_2 , соответствующим обратной однородной ширине линии люминесценции, которая по данным [4] для полупроводников на основе *GaAs* составляет величину не менее 10^{12} с^{-1} . Высокий уровень усиления, достижимый в этих средах также может свидетельствовать в пользу того, что при генерации СКИ могут проявляться кооперативные процессы излучения. В нашем сообщении показано, что формирование СКИ в полупроводниковом лазере сопровождается эффектом коллективного испускания. Фактором, способствующим проявлению в лазерах с внешними резонаторами этого специфического для сверхбыстрых излучательных процессов механизма эволюции инвертированных систем, является рефракционная нелинейность, присущая полупроводниковым средам [4, 5].

В работах [6, 7] обоснована теоретическая модель взаимодействия резонансного светового поля с оптическим полупроводником,

рассматривающая динамику межзонных переходов свободных носителей по аналогии с поведением квантового ансамбля дипольных излучателей с плотностью N . Используемая ниже модель основана на таких же представлениях, но с привлечением соотношений обобщенной двухуровневой схемы [8]. Это связано с необходимостью учета такого аспекта взаимодействия как резонансная зависимость показателя преломления от концентрации свободных носителей. Высокочастотный дипольный момент однородно уширенной среды в этом представлении кроме недиагональных определяется также диагональными элементами матрицы плотности, что проявляется в дополнительной нелинейной связи параметров поля и резонансного отклика среды. Более подробное обоснование приводим далее системы динамических уравнений для переменных, описывающих в одномодовом приближении эволюцию относительно медленных амплитуд поля $\frac{i\hbar}{e|x_{12}|} E(t)$ на частоте ω_0 , когерентной поляризации ρ и инверсии n в нелинейной среде инжекционного лазера с внешним резонатором, содержится в [9, 10]:

$$\left(\frac{\partial}{\partial t} + \frac{1-R}{\tau} \right) E = \Omega^2 \rho - i\beta(n_0 - n) E,$$

$$\left(\frac{\partial}{\partial t} + \frac{1}{\tau_2} - i \frac{\beta}{4\Omega^2} |E|^2 \right) \rho = n E,$$

$$\frac{\partial n}{\partial t} = \frac{\alpha - n}{\tau_1} - \frac{1}{2} \operatorname{Re}(\rho^* E^+ \rho E^*),$$

где $R(t) = R_1 \ln \left(1 - \frac{R_3 \sin^2 \varphi}{1 + R_2 \sin^2 \varphi} \right)$ - переменный коэффициент

потерь на излучение, определяемый интерференционным коэффициентом отражения резонатора, образованного внешним отражателем с энергетическим коэффициентом R и торцом лазерного диода ($r_0 \approx 0.317$); φ - фазовый сдвиг за время $\tau' = 2 \frac{l}{c}$ (l - расстояние от торца диода до отражателя) определяется из выражения

$$\varphi(t) = -\frac{\beta}{2} \int_{t-\tau'}^t dt \int_{n_0}^n \left[2 + \frac{l}{l_0} \frac{R_4 \cos \varphi \cos \psi - \sin \varphi \sin \psi}{(R_5 + \cos \varphi) \cos \psi - R_4 \sin \varphi \sin \psi} \right]^{-1} dn,$$

где x_{12} - матричный элемент момента перехода, β - показатель преломления активной среды, n_0, l_0 - начальное значение инверсии и длина диода, α - параметр тока накачки, τ_1 - время

спонтанной рекомбинации, $\tau = R_1 \left(\eta l_0 + \frac{R_4}{1 + R_5} \right) / c$ - среднее

время жизни фотона в составном резонаторе;

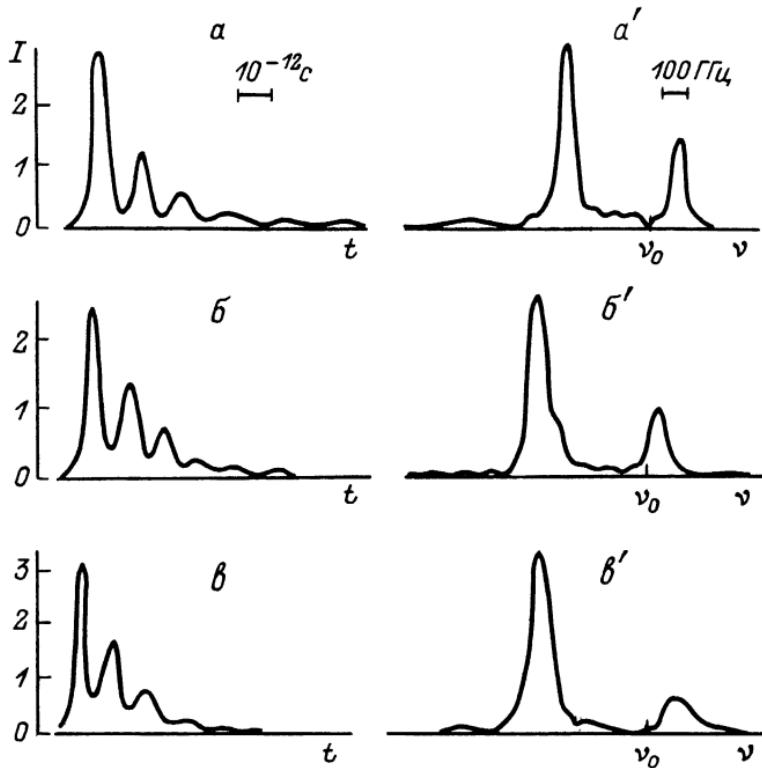
$$\psi = 2 \left[\frac{\beta}{c} (n - n_0) - \frac{\varphi}{l} \right] l_0, R_1 = \left(2 \ln \frac{1 + \sqrt{r_0 r}}{r_0 + \sqrt{r_0 r}} \right)^{-1}, R_2 = \frac{4 \sqrt{r_0 r}}{(1 + \sqrt{r_0 r})^2},$$
$$R_3 = \frac{(1-r)(1-r_0)}{(\sqrt{r} + \sqrt{r_0})^2} R_2, R_4 = \frac{1-r_0}{1+r_0}, R_5 = \frac{1+r}{1+r_0} \sqrt{\frac{r_0}{r}}, \Omega^2 = \frac{2\pi}{l} \frac{e^2 |r_0|^2}{\hbar} \omega_b N.$$

Величина σ в выражении для параметра нелинейности $\beta = \frac{x}{l} \frac{\sigma}{\hbar} \omega_b$ довольно точно измерена для ряда полупроводниковых сред и в наших работах принималась равной $-4.9 \cdot 10^{-21} \text{ см}^3$ [5]. Пренебрежение этой величиной обращает данную систему в аналог хорошо известных уравнений [11].

Расчетный анализ динамических уравнений проводился для набора параметров, перекрывающихся с областью характеристик реальных лазеров на основе $GaAs$. Начальные условия отвечали выполнению условий генерации в составном резонаторе при наличии в среде диода исчезающей малой инициирующей поляризации на резонансной частоте. Результаты численного анализа временной структуры безразмерной интенсивности $I = \Omega^2 |E(t)|^2$ приводят к следующим выводам. Для произвольных $r_0 < r < 1$ при соответствующем уровне накачки лазером за счет гистерезисного характера переключения нелинейного резонатора присущ режим автоколебаний. Период и контраст незатухающих субнаносекундных всплесков интенсивности, что было подтверждено в [9] также экспериментом, зависят от соотношения параметров резонатора и тока накачки. При $r \rightarrow r_0$ для осуществления подобного режима требуется все более высокий уровень накачки, поскольку уровень автомодуляции добротности при переключении резонатора повышается, длительность и частота следования импульсов уменьшаются. Для r , близких к r_0 ($r - r_0 \approx 10^{-3}$), генерация возможна лишь при значениях параметра накачки, приближающихся к предельно

достижимым на практике — ненасыщенное усиление $g l_0 = \Omega^2 \frac{2 \pi l_0}{c} \epsilon_2$

соответствовало величинам 3.6... 5.0. Процесс переключения внешнего резонатора фактически переходит в режим самопроизвольного импульсного пропускания. Рассчитываемая картина генерации качественно меняется: амплитуда и скважность импульсов увеличиваются; при длинах внешнего резонатора, сравнимых с оптической длиной диода, скважность СКИ резко возрастает, их длительность значительно сокращается. Задний фронт СКИ приобретает при этом нутационную субструктурную, характерную для эффекта коллективного испускания (см. рисунок, а-в).



Временная структура и нормированное спектральное распределение интенсивности СКИ, соответствующие расчетным лазерным параметрам: $g\ell_o = 3.8$, $\ell = 3.5 \cdot 10^{-3}$ м, $r - r_o = 8 \cdot 10^{-4}$, $\tau_2 = 0.8$ пс (а), $g\ell_o = 4.3$, $\ell = 2.5 \cdot 10^{-3}$ м, $r - r_o = 5 \cdot 10^{-4}$, $\tau_2 = 1.5$ пс (б), $g\ell_o = 5$, $\ell = 1.6 \cdot 10^{-3}$ м, $r - r_o = 4 \cdot 10^{-4}$, $\tau_2 = 0.6$ пс (в), $\ell_o = 3 \cdot 10^{-4}$ м, $\tau_f = 1.5$ нс, $\omega_o = 2.24 \times 10^{15}$ рад/с.

Известно, что обычно рассчитываемые нутационные осцилляции характеризуются высоким контрастом [11], однако в среде с нелинейностью показателя преломления, как показано в [10], контраст нутационной структуры излучения понижается. Фурье-спектры отдельных СКИ в этом случае имеют сверхизлучательную штарковскую структуру, по которой можно идентифицировать эффект и экспериментально [12], но в отличие от рассчитанной там дублетная структура должна утрачивать симметричный характер (см. рисунок, а'-в'): нелинейный фазовый сдвиг вызывает перераспределение интенсивности между спектральными компонентами [13].

Автомодуляционный режим импульсного переключения внешнего резонатора способен таким образом инициировать включение в процесс формирования СКИ кооперативного эффекта излучения за счет чего обеспечивается существенное сокращение длительности импульса.

Список литературы

- [1] Inaba H. // Jap. Annu. Rev. in Electron. Comput. and Telecom. 1982. P. 60-81.
- [2] Downey P.M., Powers J.E., Tucker R.S., Aguekum E. // IEEE J. Quant. Electron. 1987. V. QE-23. N 6. P. 1034-1046.
- [3] Tang C.L., Wise F.M., Walmsley I.A. // J. Modern Phys. 1988. V. 35. N 12. P. 1939-1950.
- [4] Кейси Х., Паниш М. Лазеры на гетероструктурах. Т. 2. М.: Мир, 1981. 364 с.
- [5] Елисеев П.Г., Богатов А.П. // Тр. ФИАН. 1986. Т. 166. С. 15-51.
- [6] Климонтович Ю.Л., Погорелова Э.В. // ЖЭТФ. 1966. Т. 50. № 3. С. 605-612.
- [7] Haug H. // Z. Physik. 1966. В. 194. N 5. P. 482-506.
- [8] Апанасевич П.А. Основы теории взаимодействия света с веществом. Минск: Наука и техника, 1977. 496 с.
- [9] Борисов В.И., Лебедев В.И., Юрьевич В.А. // ЖПС. 1989. Т. 51. № 2. С. 207-212.
- [10] Юрьевич В.А., Ясенев А.И. // Докл. АН БССР. 1989. Т. 33. № 9. С. 807-810.
- [11] Belenov E.M., Kryukov P.G., Nazarkin A.V., Oraevsky A.N., Uskov A.V. // J. Opt. Soc. Amer. 1988. V. B5. N 5. P. 946-957.
- [12] Варнавский О.П., Киркин А.Н., Леонтьевич А.М., Маликов Р.Ф., Можаровский А.М., Трифонов Е.Д. // ЖЭТФ. 1984. Т. 86. № 4. С. 1227-1239.
- [13] Юрьевич В.А. // Оптика и спектроскопия. 1989. Т. 67. № 6. С. 1403-1405.

Отделение Института физики
им. Б.И. Степанова АН БССР,
Могилев

Поступило в Редакцию
25 января 1990 г.